(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公阴番号

特開平11-135544

(43)公開日 平成11年(1999) 5月21日

(51) Int CL* HO1L 21/60 21/607

識別記号 301

ΡI HO1L 21/60 21/607

301G C

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 8 頁)

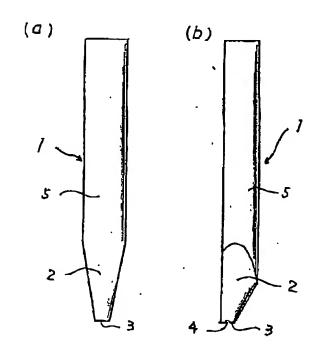
(21) 出願番号	特顧平9-299185	(71) 出頤人	
(22) 出額日	平成9年(1997)10月30日	(72)発明者	京セラ株式会社 京都府京都市伏見区竹田島羽殿町6番地 日野 将司 社賀県福生郡諸生町川合10番地の1 京セ ラ株式会社選賀工場内

(54) 【発明の名称】 ワイヤボンディングツール

(57) 【要約】

【課題】ワイヤの圧着を繰り返してもビルトアップが少 なく、また、適度な速度で静電気を逃がすことができる とともに、ワイヤポンディングツールの先端面への溝加 工時やワイヤの圧着時において、溝のエッジ部に欠けや 割れのないワイヤボンディングツールを提供することに ある。

【解決手段】 ワイヤポンディングツール 1 の少なくとも 先端部2を、導電性付与剤としてFe、Cr、Ni、C oの酸化物のうち一種以上を10~35重量%の範囲で 含有するとともに、残部が実質的にY2 O3 、CaO、 MgO、CeO2等の安定化剤により部分安定化された ジルコニアからなり、その焼結体の破壊靱性値が5、5 MP a m^{1/2} 以上でかつ表面抵抗値が106~108 Ω ・cmである部分安定化ジルコニアセラミックスにより 形成する。



(2)

待闘平11-135544

【特許請求の範囲】

【請求項1】先端部が先細り状をなし、その先端面にて ワイヤを押圧して圧若させるためのワイヤポンディング ツールにおいて、少なくとも上記先端部が、導電性付与 剤としてFe、Cr、Ni、Coの酸化物のうち一種以 上を10~35重量%の範囲で含有するとともに、残部 が実質的にY2 O3 、CaO、MgO、CeO2 等の安 定化剤により部分安定化されたジルコニアからなり、そ の焼結体の破壊靱性値が5.5MP a m1/2 以上でかつ 表面抵抗値が106~109 Ω·cmである部分安定化 10 ジルコニアセラミックスにより形成したことを特徴とす るワイヤポンディングツール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ワイヤを所定の接 合位置に圧着させるためのワイヤポンディングツールに 関するものであり、特に、磁気ディスク装置の製造工程 において、MRヘッドやGMRヘッド等の磁気ヘッドと 磁気ヘッド支持体間におけるワイヤのアッセンブリ、磁 気ヘッド支持体と信号処理部間におけるワイヤのアッセ 20 ンプリ、あるいは磁気ヘッドの厚み加工におけるヘッド と測定器をつなぐワイヤのアッセンブリ等に好適なもの である。

[0002]

【従来の技術】従来、磁気ディスク装置の製造工程にお いて、磁気ヘッドと磁気ヘッド支持体間におけるワイヤ のアッセンブリ、磁気ヘッド支持体と信号処理部間にお けるワイヤのアッセンブリ、あるいは磁気ヘッドの厚み 加工におけるヘッドと測定器をつなぐワイヤのアッセン プリ等において、ウェッジと呼ばれるワイヤボンディン 30 グツール (以下、ポンディングツールと称す。) が使用 されている。

【0003】図1に一般的なボンディングツール1の形 状を示すように、長手方向に対して平面的に切りかいた 略円柱状の本体部5と、該本体部5から先細り状に絞ら れた先端部2とからなり、図2に示すように上記先端部 2の先端面3には金属ワイヤの圧差時における押圧力を 高めるための海4が刻設されていた。

【0004】そして、このポンティングツール1によ り、ワイヤを圧着させるには、まず、図4(a)のよう 40 に、ポンディングツール1でもってワイヤ♥を所定の接 合位置まで案内し、図4 (b) のように所定の接合位置 にワイヤWを押し付けたあと、ポンディングツール1で もってワイヤ♥に押圧力を加えながら、超音波振動を付 加することにより、図4 (c) のようにワイヤWを所定 の按合位置に圧着させるようになっていた。

【0005】また、従来よりこの種のボンディングツー ル1は超硬合金により形成されていた。

[0006]

らなるポンディングツール1を用いて、ワイヤWの圧若 を繰り返すと、海4の**装面にワイヤWが付**滑する、所謂 ビルトアップが発生するために、ワイヤWを圧着させる ことができなくなるといった不都合があった。

【0007】そこで、ビルトアップが少なく、かつ導電 性を有するポンティングツール1として、チタン及びジ ルコニウムから選択される少なくとも1種の元宏の炭化 物、窯化物、砌化物からなる導電性付与剤を含有してな るジルコニアセラミックスによって形成することが提案 されている (特開昭64-41232号公報)。

【0008】このジルコニアセラミック製のポンディン グツール1は、半導体装置の製造工程において、半導体 素子へのワイヤを圧着させるために提案されたものであ り、静電気の発生に伴う歴埃の付徴を防止するようにな っていた。その為、体積固有抵抗値が10-3~10-5Ω ·cmと非常に小さいものであった。

【0009】しかしながら、このボンディングツール1 を磁気ディスク装置の製造工程におけるワイヤWのアッ センブリに使用することは難しかった。

【0010】即ち、近年、高密度記録のために、磁気へ ッドとして磁気抵抗索子を用いたMRヘッドやGMRへ ッドが主流となりつつあった。このヘッドは磁界による 抵抗の変化を利用するもので、磁気抵抗素子に微小な電 流を流し、磁界の変化とともに変化する電気抵抗を検出 することによって説み取りを行うもので、上記ジルコニ アセラミック製のボンディングツール1をMRヘッドや GMRヘッドを備えた磁気ディスク装置の製造工程に使 用すると、ボンディングツール1の抵抗値が低すぎるた めに薛電気が一気に除去される結果、大気摩擦による超 高電圧の放電が発生する恐れがあり、圧着させるワイヤ ₩を介してヘッドに大電流が流れて磁気抵抗索子を破壊 してしまうといった課題があった。

【0011】また、ジルコニアセラミックスは一般的に 他のセラミックスと比較して破壊靱性値や強度が高いも のの、導電性付与剤を多量に添加するとジルコニアセラ ミックスの破壊靱性値や強度が低下するために、ポンデ ィングツール1の先端面3への溝4の加工時(例えば、 ダイシング姿置による研削加工)、あるいはワイヤWの 圧着時において、海4のエッジ部に欠けや割れを生じる 恐れがあった。そして、流4のエッジ部に欠けや割れが あると、ワイヤ₩に加える押圧力を高めることができな いためにワイヤWの密若強度が低下し、ワイヤWが剥離 し易かった。

【0012】また、ワイヤWの圧着部には滞4パターン が転写されるのであるが、溝4のエッジ部に欠けや割れ があると仕上がりあとの美観を損なうといった不都合も あった。

【0013】さらに、上記ジルコニアセラミックスは、 導電性付与剤にチタンやジルコニウムの炭化物、窒化 【発明が解決しようとする踝脛】ところが、超硬合金か 50 物、硼化物を用いていることから、非酸化雰囲気中にて 焼成しなければならず、特殊な装置が必要になるととも に、上記導電性付与剤は原料自体が高価であることから 製造コストが高くなるといった課題もあった。

3

【0014】本発明はかかる事情に鑑みて成されたものであり、ワイヤのビルトアップが少なく、適度な準電性を有するとともに、酸化雰囲気中での焼成が可能で安価に製造できる高敏性の部分安定化ジルコニアセラミックスによりワイヤボンディングツールを製作することで、MRヘッドやGMRヘッドを備えた磁気ディスク装置の製造工程において使用しても、ヘッドの磁気抵抗素子に 10 悪影響を与えることがなく、ワイヤWを強固に圧着させることができるとともに、長期間にわたって使えるようにすることにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、先端部が先細り状をなし、その先端面にてワイヤを押圧して圧若させるためのワイヤボンディングツールにおいて、少なくとも先端部が、導電性付与剤としてFe、Cェ、Ni、Coの酸化物のうち一種以上を10~35重量%の範囲で含有するとともに、残部が実質的にY208、C 20a0、Mg0、Ce02 等の安定化剤により部分安定化されたジルコニアからなり、その焼精体の破壊靱性値が5.5MPam¹/2 以上でかつ表面抵抗値が106~10°Ω・cmである部分安定化ジルコニアセラミックスにより形成したことを特徴とする。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を説明する。

【0017】図1は本発明に係るワイヤボンディングツ. ール1の一実施形態を示す図で、(a)は正面図、

- (b) は側面図であり、図2はワイヤボンディングツール1の先端部2を拡大した図で、(a) は正面図、
- (b) は側面図である。

【0018】このワイヤポンディングツール1(以下、ポンディングツールと称す。)は、長手方向に対して平面的に切りかいた略円柱状の本体部5と、該本体部5から先細り状に絞られた先端部2とからなり、該先端部2の先端面3には一方の側面から他方の側面まで貧通する半円状の溝4を刻設してあり、ワイヤWの圧着時における押圧力を高めるようになっている。なお、溝4のバタ 40 ーンとしてはざまざまなものがあり、例えば、図3

(a) のように二本の溝4を平行に刻設したものや、図3(b) のように溝4を碁盤目状に刻設したものなど、ワイヤWの圧若時における押圧力を高めるために少なくとも一つの溝4を備えていれば良い。

【0019】そして、このポンディングツール1により や割れが発生し易くなるとともに、表面 ワイヤWを圧着させるには、まず、図4(a)のよう に、ポンディングツール1でもってワイヤWを所定の接 し易くなるからである。しかも、上記導合位置まで案内し、図4(b)のように所定の接合位置 系金属の酸化物であるため、多量に含有にワイヤWを押し付けたあと、ポンディングツール1で 50 帯び易くなるといった不都含もあった。

もってワイヤWに押圧力を加えながら、超音液振動を付加することにより、図4 (c) のようにワイヤWを所定の接合位置に強固に圧着させるようになっている。

【0020】また、このボンディングツール1は全体を、導電性付与剤としてFe、Cr、Ni、Coの酸化物のうち一種以上を含有してなり、焼結体の玻璃靱性値が5. $5MPam^{1/2}$ 以上でかつ表面抵抗値が $10^6 \sim 10^9 \Omega \cdot cm$ である部分安定化ジルコニアセラミックスにより形成してある。

【0021】部分安定化ジルコニアセラミックスの破壊

取性値が5.5MPam^{1/2} 未満であると、ポンディングツール1の先端面3への溝4の加工時(例えば、ダイシング整値による研削加工)あるいはワイヤWの圧着時において、溝4のエッジ部に欠けや割れが発生するために、そのようなポンディングツール1を用いてワイヤWを圧着させても大きな押圧力を加えることができないために密着強度が低くなり、ワイヤWが剥がれ易くなるとともに、ワイヤWの圧着部には溝4パターンが転写されるのであるが、溝4のエッジ部に欠けや割れがあると仕上がりあとの美観を損なうからである。

【0022】また、部分安定化ジルコニアセラミックスの表面抵抗他を106~108 Ω・cmするのは、10 Ω・cmするのは、10 Ω・cmより大きくなると、絶縁性が高すぎるために静電気の除去効果が得られないからであり、逆に、10 Ω・cmより小さくなると、先端部2に溜まった静電気が一気に逃げ易くなるため、大気摩擦による放電が発生し易くなるからである。

【0023】なお、より好ましい部分安定化ジルコニアセラミックスの特性としては、破壊靱性値が 6.0MP a $m^{1/2}$ 以上でかつ表面抵抗値が $10^7\sim 10^9$ $\Omega\cdot c$ mの範囲にあるものが良い。

【0024】このような特性を持たせるためには、上記 導管性付与剤を10~35重量%、好ましくは10~25重量%の範囲で含有するとともに、残部が実質的にY203、CaO、MgO、CeOz等の安定化剤によって部分安定化されたジルコニアから構成されていることが必要で、その焼結体中の全ジルコニア量に対する単斜 晶以外のジルコニア量が90%以上、好ましくは95%以上であるものが良い。

【0025】即ち、専電性付与剤の含有量が10重量%未満では抵抗値を下げる効果が小さく、表面抵抗値を10% Ω・cm以下とすることができないからであり、逆に、35重量%より多くなると、焼結体の破壊靱性値を5.5MPam^{1/2}以上とすることができず、溝4の加工時やワイヤWの圧着時において溝4のエッジ部に欠けや割れが発生し易くなるとともに、表面抵抗値が10⁶ Ω・cm未満にまで低下して大気摩擦による放電が発生し易くなるからである。しかも、上記導電性付与剤は鉄系金属の酸化物であるため、多量に含有させると磁気を帯び易くなるといった不都含もあった。

30

(4)

特開平11-135544

5

【0026】一方、ジルコニアの結晶状態には立方品、 正方晶、単斜晶の3つの状態があり、特に正方晶ジルコ ニアは外部応力に対し、応力誘軌変蔑を受けて単斜晶ジ ルコニアに相変態し、この時に生じる体積膨張によって **単斜品ジルコニアの周囲に微小なマイクロクラックを形** 成して外部応力の進行を阻止できるため、ジルコニアセ ラミックスの破壊靱性値や強度等の機械的特性を高める ことができる。そして、焼結体中における全ジルコニア 量に対する単斜晶以外のジルコニア量を90%以上とす れば、導電性付与剤を含有していることによる破壊靱性 * 10

*値や曲げ強度等の劣化を抑えることができる。

【0027】なお、ジルコニアセラミックス中の全ジル コニア量に対する単斜晶以外のジルコニア量を算出する には、X総回折により単斜星ジルコニアのX線回折強度 と、単斜品ジルコニア以外のジルコニア(正方品ジルコ ニアと立方品ジルコニア) のX線回折強度をそれぞれ辺 定し、数1により算出することができる。

[0028]

【数1】

 $I_{-}(111) + I_{-}(-111)$

- ×100 I_{-} (111) + I_{-} (-111) + 1 + (111)

Xm: ・全ジルコニア登に対する単射基BURのブルコニア量(%)

【』:単科品ジルコニアのX製団行動度

1 t:正方品ジルコニア+立方品ジルコニアの又線回行過度

【0029】さらに、上記ジルコニアセラミックスに は、焼成温度抑制剤としてCa、K、Na、Mg、2 n、Scなどの酸化物を3重量%以下の範囲で含有する こともできる。これらの焼成温度抑制剤は、低温での焼 結を可能とするためジルコニア及び導電性付与剤の粒成 長を抑えることができ、破壊故性値は勿論のこと、曲げ 強度や硬度等の機械的特性を高めることができる。

【0030】なお、残部が実質的にジルコニアからなる とは、上記導電性付与剤以外の他の成分は殆どがジルコ ニアからなり、他の成分を含んでいたとしても不可能不 純物と焼成温度抑制剤を3重量%以下の範囲で含む以外 30 は他の成分を積極的に添加していないことを指す。

【0031】また、圧着時におけるワイヤWのビルトア ップを抑えるとともに、焼結体の機械的特性を高め、溝 4のエッジ部における欠けや剖れを防ぐためには、ジル コニアの平均結晶粒子径を0.2~0.5μmとするこ とが良い。これはジルコニアの平均結晶粒子径が0.5 μmより大きくなると、破壊数性値や硬度等の機械的特 性が大きく低下するとともに、済4の加工後における面 粗さが粒くなり過ぎるためにワイヤWのビルトアップが 発生し易くなるからである。なお、下限値を 0. 2μπ 40 未満としたのは、0.2μmとすることは製造上難しい からである。

【0032】さらに導電性付与剤の平均結晶粒子径が大 を過ぎても部分安定化ジルコニアセラミックスの破壊靱 性値や曲げ強度等の機械的特性を低下させるため、5μ m以下、好ましくは3μm以下とすることが良い。

【0033】かくして本発明のポンディングツール1 は、先端面3への溝4の加工時あるいは圧着の繰り返し において溝ものエッジ部に欠けや割れを生じることがな く、また、ワイヤWのビルトアップも少ないために、長 50 【0038】そして、これらの粉末を調合し、粉末プレ

20 期使用が可能であるとともに、舒電気が発生したとして も徐々に逃がすことができるため、大気摩擦による放電 の発生がなく、導通短絡による取り扱い不良事故を防ぐ ことができ、さらには非磁性であることから磁気を帯び ることもない。

【0034】その為、本発明のポンディングツール]を MRヘッドやGMRヘッドを備えた磁気ディスク装置の 製造工程に用いても、ヘッドの磁気抵抗素子に悪影響を 及ぼすことなく、ワイヤWを所定の接合位置に強固に圧 潜させることができるとともに、ワイヤWの圧益面には ポンディングツール1の溝バターンが転写され、見た目 にも美しい仕上げ面とすることができる。

【0035】次に、図1に示すポンディングツール1の 製造方法について説明する。

【0036】まず、ZrO2 粉末に対し、安定化剤とし てY2 O3 、CaO、MgO、CeO2 を所定の範囲で 添加する。例えば、Y2 Os については2gO2 に対し 3~9mol%の範囲で、CaOについては2rO₂に 対し8~12mol%の範囲で、MgOについてはZr 02 に対し16~26m01%の範囲で、CeO2 につ いては10~16mo1%の範囲でそれぞれ添加すれば 良く、これらの範囲で添加すればジルコニアを部分安定 化することができる。なお、安定化剤は粉末の状態で添 加する以外に、予め共沈法などにより2 r O2 粉末中に 所定の範囲で固溶させても良い。

【0037】また、夢電性付与剤としては、Fe 2 O3 、Cr2 O3 、NiO、Co3 O4のうち— 程以 上を10~35重量%添加する。なお、焼成温度を下げ るためにCa、K、Na、Mg、Zn、Scなどの酸化 物を3重量%以下の範囲で添加しても良い。

特闘平11-135544

7

ス成形法や射出成形法等の公知のセラミック成形手段に て所定の形状に成形したあと、得られた成形体を焼成す るのであるが、導管性付与剤が酸化物であることから酸 化雰囲気中で焼成することができる。

【0039】具体的には酸化雰囲気中にて1450~1550℃の温度で1~数時間焼成すれば良く、焼成温度抑制剤を添加したものにおいては、酸化雰囲気中にて1350~1450℃の温度で1~数時間焼成すれば良い。

【0040】このような条件にて焼成すれば、焼結体中における全ジルコニア量に対する単斜晶以外のジルコニア量を90%以上とすることができ、破壊靱性値5.5 MPam^{1/2}以上、曲げ強度700MPa以上を有する部分安定化ジルコニアセラミックスを得ることができる。

【0041】なお、得られた部分安定化ジルコニアセラミックスにHIP処理を施してさらに機械的特性を高めても良い。

【0042】しかるのち、得られたジルコニアセラミックスを必要に応じて適宜研削や研磨加工を施したあと、ダイシング装置によって先端面3の一方の側面から他方の側面に貫通する溝4を形成することより、図1に示すポンディングツール1を得ることができる。

【0043】なお、図1にはボンディングツール1の全体を部分安定化ジルコニアセラミックスにより形成した例を示したが、例えば、ボンディングツール1の先端部2を部分安定化ジルコニアセラミックスにより形成し、本体部5をステンレス、アルミニウム合金、黄銅といった金属や樹脂により形成し、両客を接合したものであっても良いことは言うまでもない。また、図1においては30ウェッジと呼ばれるボンディングツール1を示しが、これ以外に、先端部が先細り状をなし、ワイヤを挿通させる貫通孔を具備してなるキャピラリと呼ばれるボンディングツールに適用することもできる。

【0044】(実施例)ここで、導電性付与剤の材質及び含有量を変えて、破壊靱性値、曲げ強度、ビッカース硬度、表面抵抗値、磁性の有無等を異ならせた部分安定化ジルコニアセラミックスによりポンディングツール1を試作し、先端面3への溝4の加工時における破損(欠

けや割れ)の有無、静電気の除去度合いを測定した。

【0045】本実験では、破壊物性値をJIS R1607に基づいて測定し、曲げ強度については別に用意した各試料片を用いてJIS R1601に基づいて測定した。ただし、曲げ強度において、JISで規定する寸法の試験片が得られない時は、ワイブル係数と有効体積を加味した公知の手法によりJISに規定する試験片での曲げ強度に換算すれば良い。

【0046】また、ジルコニア焼結体中の全ジルコニア 量に対する単斜晶以外のジルコニア量は、X線回折により各ジルコニアのX線回折強度を求め、前述の数1により第出し、表面抵抗値については、シシド静電気製御易 変面抵抗計(メガレスタHT-301)によって測定するとともに、磁性の有無については、振動試料型磁力計により残留磁東密度を測定し、14ガウス以下であったものを「磁性なし」、14ガウスより高かったものを「磁性有り」として評価した。

【0047】さらに、破損の有無については、0.3mm×0.3mmの先端面3に、0.05mmの幅を有する半円状の海4をダイシング接置によって形成した20本のポンディングツール1のうち、溝4のエッジ部に欠けや割れがなかったものの割合が85%未満であったものを×、85%以上であったものを○として評価し、辞電気の除去度合いについては、ポンディングツール1に1000Vの電圧を印加し、その先端より3cm離れた部位での電圧とその降下時間を測定し、その測定部位での電圧値が100Vとなるまでの降下時間が0.1~20秒の間にあるものを○、それ以外のものを×として評価した。

び結果は表1にそれぞれ示す適りである。

【0049】なお、本実験に用いた部分安定化ジルコニアセラミックスは、いずれも ZrO2 に対し Y2 O3 を 3 mo 1%添加して部分安定化したもので、導電性付与 剤として、Fe2 O3、Cr2 O3、NiO、Co3 O4 のうちいずれか一種を添加した。

[0050]

【表1】

9

AUG. 22. 2005 5:57PM

特開平11-135544

10

u.	Advanta Bar Al	فويعد	m. 14.	 	 Г

					T		~			
No.	使制 ZrQ。 (ViSO	如 超成比 專配性付 与剂(附)		(MPa)	砂速 製性値 いない	(P2)	表面 抵抗性 (Q-ce)	静電災 の除去 具合	被損 の有無	避性の 有無
æ 1	0 5	Fc,0, 5	100	1178	6.1	12.5	1011	×	0	なし
K 2	9 2	Fe ₄ D ₆ B	9 9. 6	1058	6.1	12.5	10,,	x	0	なし
3	9 0	Fe _e O₁ 10	99, 5	1069	6.0	12.5	10"	0	0	πl
4	ВО	Fe _t O ₁ 20	99.0	922	6.0	12.3	103	0	0	πL
5	70	Fe ₈ O ₂ 30	\$ 9. 0	843	5.6	11.3	10°	0	0	なし
沒6	60	Fe ₂ O ₄ 40	9 9. 7	688	5.4	9,9	10"	×	×	なし
¾1	5 5	Fe ₁ O ₄ 45	84. 2	639	5.4	9.2	10*	×	×	有り
漢8	50	Fe ₂ O ₂ 50	7 2. 5	590	£ 3 _.	8.8	10*	×	×	有り
9	90	Nio 10	9 B. 3	1036	5.9	12.3	10°	0	0	なし
※10	60	NīO 40	92. 9	712	5, 9	9.7	103	x	×	πL
11	. 90	CaO 10	0 9, D	968	6.0	12.0	10"	0	0	なし
₹12	80	CoQ 40	94.1	· 590	5, 2	9. 8	103	×	×	なし
19	90	С _* Д _* 10	99. 2	1011	5.9	12.1	10*	0	0	なし
₩14	6 Đ	Cr.O. 40	91. 8	842	5. 4	8.6	10°	×	×	なし

【0051】この結果、Fe2 O3 の含有量が10重量 %未済である試料No. 1, 2は、優れた機械的特性 (曲げ強度、破壊靱性値、ビッカース硬度) を有したい たものの、表面抵抗値が10°Ω・cmより高いために 毎電気の除去効果が得られなかった。

[0052] また、Fe2 O3、NiO、Co3 O4、 Cr2 O3 の含有量が35重量%より多い試料No. 6 ~ 8, 10,12,14は、導電性付与剤の添加量が多すぎるた めに機械的特性が大きく低下し、中でも破壊靱性値が 5. 5MPam^{1/2} 未満にまで低下した。その為、ポン ディングツール1への溝4加工時おいて、破損が激しか った。しかも、表面抵抗位が10°Ω・cm未満と低い ために、腎電気が一気に逃げてしまうといった問題もあ った。

[0053] これに対し、Fez Os、NiO、Cos

ある試料No. 3~5, 9, 11,13 は、いずれも破壊靱 性値が5. 5MP a m^{1/2} 以上であるため、ポンディン グツール1への滞4加工時おいて、殆ど破損が見られな かった。しかも、各材質は非磁性であり、表面抵抗値が 10⁶ ~ 10⁸ Ω · c m の 範囲 にあるため、 静電気を 遊 40 度な速度で逃がすことができ、優れた静電気除去効果も 有していた。

【0054】この結果、導電性付与剤としてFe、N i、Co、Crの酸化物のうち一種以上を10~35重 〒%の範囲で含有するとともに、残部がY2 Os により 部分安定化されたジルコニアからなり、その焼結体の破 接靱性値が5.5MP a m1/2以上でかつ表面抵抗値が 106 - 10° Ω· cmである部分安定化ジルコニアセ ラミックスによりポンティングツール1を製作すれば、 先端面3における溝4のエッジ部に破損がなく、かつ道 O4 、Cr2 O3 の含有量が10~35重量%の範囲に 50 度なスピードで静電気を除去できることが判った。

NO. 2433 P. 31

11

[0055]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、先端部 が先細り状をなし、その先端面にてワイヤを押圧して圧 着させるためのワイヤボンディングツールにおいて、少 なくとも先端部を、準電性付与剤としてFe、Cr、N i、Coの酸化物のうち―程以上を10~35重量%の 範囲で含有するとともに、残部が実質的にY2 O3 、C a0、MgO、CeO2 等の安定化剤により部分安定化 されたジルコニアからなり、その焼結体の破壊包性値が 5. 5MP a m^{1/2} 以上でかつ表面抵抗値が10⁶ ~1 10 09 Ω·c mである部分安定化ジルコニアセラミックス により形成したことから、圧着の繰り返しにおいて静電 気が発生したとしても徐々に逃がすことができるため、 **薬通短絡による取り扱い不良事故を生じることがなく、** また、非磁性であることから磁気を帯びることもない。 【0056】しかも、ワイヤのビルトアップが少なく、 また、ポンディングツールの先端面への溝の加工時ある いはワイヤの圧着時に済のエッジ部に欠けや割れを生じ ることがないため、長期間にわたって使用することがで きる。

【0057】その為、本発明のポンディングツールをM

(7)

特開平11-135544

12

RヘッドやGMRヘッドを備えた磁気ディスク装置の製造工程に用いても、ヘッドの磁気抵抗素子に感影響を及ぼすことなく、ワイヤを所定の接合位置に強固に圧着させることができるとともに、ワイヤの圧着面にはポンディングツールの溝バターンが転写され、見た目にも美しい仕上げ面とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るワイヤポンディングツールの一実 施形態を示す図であり、 (a) は正面図、 (b) は側面 図である。

【図2】本発明に係るワイヤボンディングツールの先端 部を拡大した図であり、(a) は正面図、(b) は側面 図である。

【図3】 (a) (b) はワイヤポンディングツールの先端面におけるさまざまな海パターンを示す図である。

【図4】 (a) ~ (c) はワイヤポンディングツールによるワイヤの圧着工程を示す説明図である。

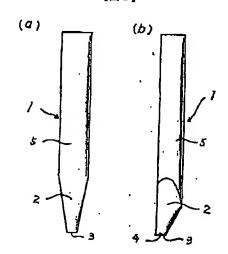
【符号の説明】

1・・・ワイヤボンディングツール 2・・・先端部

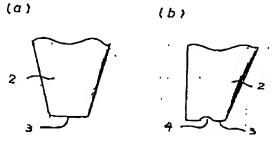
20 3 · · · 先始面

4・・・済 5・・・本体部 ₩・・・ワイヤ

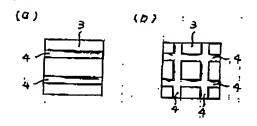
【図1】



[图2]



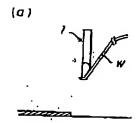
[図3]

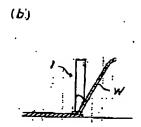


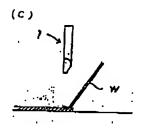
(8)

特開平11-135544









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

Ca REFERENCE	E(S) OR EARIDIT(S) SODMITTED MAD 1 SON QUADIT	
OTHER.		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.